This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

JP 357045959 A MAR 1952

(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 57-45959 (A) (43) 16.3.1982 (19) JP (21) Appl. No. 55-121513 (22) 2.9.1980 (71) NIPPON DENKI K.K. (72) SHINICHI AKASHI

.:-

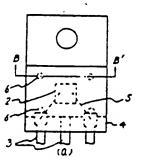
(51) Int. CP. H01L23/28

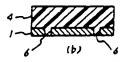
.: 7=7 +5

PURPOSE: To improve the adherence of a resin sealed simiconductor device by forming a hole at a position isolated from the mounting part of a semiconductor element

on a heat dissipating plate, covering and filling sealing resin at the hole part.

CONSTITUTION: Holes 6 are formed at four positions sufficiently isolated from the mounting part of a semiconductor element 2 on a heat dissipating plate 1, are covered with resin 4, and the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried even in the holes 6, its adherence is not decreased even at high temperature, and introduction of moisture can be sufficiently prevented.







珍 日本国特許庁 (JP)

①特許出願 公開

@公開特許公報(A)

昭57-45959

@Int. Cl.² H 01 L 23/28

識別記号

厅内整理番号 7738—5 F

砂公開 昭和57年(1982)3月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

❷樹脂封止型半導体装置

2)14

頤 昭55-121513

会出

願 昭55(1980)9月2日

②発明者明石進一

東京都港区芝五丁目33番 1 号日 本電気株式会社内

①出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

19代 理 人 弁理士 内原管

M M #

1. 発明の名称 関語対止型半導体機能

2. 特許請求の範囲

放射域とこの放射域に固定された半導体素子とこの半導体素子を包仮する対止機能とを得えた機 経対止型半導体機能にかいて、前記放射域には前 記半導体素子の機能部から離れた位置に大があけ られ、この大部分をでも前記対止機能が低い被す りかつ大円に光視されていることを特象とする機 提到止置半導体機能。

1. 元明の評組な説明

本発明は複数對止選挙導体機関、特に放馬域が 質疑の外に適出した複数對止選挙導体機能に属す るものである。

一般に質量的止量半導体系統にかいては、外部 観視の影響を受け中すく、気管制止等部を用いた 半導体異像化比べ信頼性が劣るという欠点があった。等に計區性に対しては、一般化金属からなる放無複と対止實籍との密着性が完分でない為化、七の境界面からの次の使入を完全に防止することは取しい。放無板と対止側指との密着性を上げる。依果は、(1)放無板質面に交通をつける。(2)放無板の資益対止される部分にV型は等の調を入れる。(3)対止機器として金属と密着性の良好なりのを使用する。などの対策を実施しているが、いずれも冗分な効果は得られていない。

すをわち、第1間(a)。(b)に従来の初新列止型学 場体機能の一例の平面図とせの人一人/ 所面図を 示す。図にかいて、矩形の金属製放無度1の片面 の一方に片等った部分に半導体象子2 が開着され、 この図着図鏡にかいて、中導体象子2 はその引出 しりード3 と共に対止問題4 により包載されて外 事業圏域から促載されている。5 は象子と引出し リードを接続するボンディングワイヤである。

しかしながら、このような佼法の半導体長量で は、何止實際 4 と放馬収1 とは単に収拾している

11MB57- 45959(2)

だけで、いわゆる、喰いつき、がないため、特化 馬通では関重と放風値との間の無原法の蓋により 雷君柱が低下してしてうという欠点がもった。

本発明の目的は、上記の欠点を改善するもので、 放船板と割止機断との間の音増性をよくし、よっ て、水分の侵入することなどが防止されて値模性 の向上された機能割止型半導体機能を提供すると とれるる。

本発列の問題對止型半導体衰退は、放無板とこの放無板に固着された半導体素子とこの半導体素子を包盤する對止関症とを備え、さらに前記放射板には前記半導体素子の固着部から離れた位置に 穴がおけられ、罪記對止関係はこの穴部分まで低い被さりかつ穴内に元素されている構成を有する。

つぎに本負別を実施例により収努する。

第2回(a),(b)は本名明の一支良何の平面図シュ びそのB-B/断面図である。

第2回(a)。(b)にかいて、不免勢では、第1回(a)。 (b)に示す従来例と比べて、放馬底1には、半導体 果子2の固層部から十分組れた位置の4回所に穴 6 が絞けられ、この大の部分までも対止資産4 により低い役さつているが、さらに欠6 の中にも元項されている。

とのように穴らを良け、との穴の中にも対止肉 指もが握め込まれているととにより、放馬被1と 対止歯症もとの間には、いわゆる、強いつき、が でき、高風にかいても歯管性の低下はなく、次分 の使入などが十分防止される。

4. 図面の思単な収明

第1図(a),(b)は従来の資脈射止型中導体委託の 一何の平面図シェび新面図、第2図(a),(b)は本境 明の一実施例の平面図シェび新面図である。

1 ……放為板、2 ……半導体果子、3 ……引出 しりっと、4 ……対止関循、5 …… ポンディンク フィヤ、6 ……穴。

代塩人 并基士 内 原



